修士論文

BELLE 実験の TOP カウンターのための 光電子 増倍管の性能研究

東北大学大学院理学研究科 物理学専攻

室野尚武

平成 12 年

目 次

第1章	序	3
第2章	BELLE 実験	4
2.1	BELLE 実験の物理	4
	2.1.1 小林・益川模型	4
	2.1.2 $B^0 \bar{B^0}$ ミキシング	$\overline{7}$
	2.1.3 B 中間子崩壊における CP 非保存	8
2.2	BELLE 実験における検出器	9
2.3	BELLE 検出器による粒子識別	13
	2.3.1 粒子識別の重要性 1	13
	2.3.2 飛行時間差測定器	15
	2.3.3 dE/dx	15
	2.3.4 ACCを含むチェレンコフカウンター 1	16
第3章	TOP カウンター 1	.9
3.1	TOP カウンターの原理1	19
3.2	TOP カウンターの構造	20
3.3	TOP カウンターの識別能力 2	23
	3.3.1 Δ TOP	23
	3.3.2 不定性	23
	3.3.3 識別能力	24
筥∕1音	光霄子横往答 2	8
カモ キ 11		10 78
4.1		20
	111 要求される性能	28
	4.1.1 要求される性能 2 4.1.2 構造と特性 5	28
19	4.1.1 要求される性能 2 4.1.2 構造と特性 2 測定装置 3	28 28 23
4.2	4.1.1 要求される性能 2 4.1.2 構造と特性 2 測定装置 3 測定準備 3	28 28 33 25
4.2 4.3	4.1.1 要求される性能 2 4.1.2 構造と特性 2 測定装置 2 測定準備 2 4.1.1 (1) 2 1 2 1 4.1.2 (1) 1	28 28 33 35
$4.2 \\ 4.3$	4.1.1 要求される性能 2 4.1.2 構造と特性 2 測定装置 2 測定準備 2 4.3.1 ADCとTDCの較正 3 4.3.2 レイズの評価	28 28 33 35 35
4.2 4.3	4.1.1 要求される性能 2 4.1.2 構造と特性 2 測定装置 2 2 測定準備 2 2 4.3.1 ADC と TDC の較正 2 4.3.2 ノイズの評価 3 測定系の増幅率 3 3	28 28 33 35 35 35 36

	4.4.1	シングルフォトン光の決定	39
	4.4.2	位置の分解能	41
	4.4.3	時間分解能	43
	4.4.4	增幅率	46
	4.4.5	クロストークの評価	53
第5章	結論		58
付録A	シング	ブルフォトン相当光	59
付録B	データ	7 収集システム	61

第1章 序

量子論によると、物質がつくり出される際には必ずその対となる同数の反物質が 生成されなければならない。しかし、我々の存在するこの自然界は物質のみで成 り立っており、反物質はほとんど存在していない。これは何故なのかという疑問を | 解くための有効なアプローチとして「CP 対称性の破れ」がある。これは、自然界 において物質を構成する粒子と反物質を構成する反粒子との間の、電荷 (Charge) と空間 (Parity) の同時反転に対する対称性、同等性が破れていることを意味して いる。この CP 対称性の破れの現象は、1960 年代に K 中間子の系において初めて 観測された。さらに現在の素粒子の標準理論では、3 世代あるクォーク間のミキシ ングを考え、そこに存在する位相の自由度が CP 対称性の破れを生じると考えら れている。これは1973年に小林、益川が初めて提唱したモデルである。このKM 理論にもとづくと、10%以上の大きなCP対称性の破れがB中間子系に予想され ており、これはK中間子におけるそれより遥かに大きなものである。従って、CP 非保存現象の観測、標準理論の検証にはこのB中間子が適当であることから、日 本でも茨城県つくば市の高エネルギー加速器研究機構において実験、研究が行わ れている。「B-ファクトリー実験」と呼ばれるこの実験では、KEKBという加速器 を用いて非対称エネルギーの電子・陽電子衝突を起こし、B中間子とその反物資 である *B*中間子を生成する。そして「BELLE」と呼ばれる粒子検出器で B・反 B 中間子の崩壊2次粒子の測定を行い、理論の検証をする。

本研究では、BELLE検出器に用いられている粒子識別装置の将来的なアップグ レードを考えた、新しいチェレンコフカウンターのための光電子増倍管について テストしていく。第2章でBELLE実験における物理と検出器に及びその粒子識別 能力についての説明をし、第3章で新しいチェレンコフカウンターである TOP カ ウンターについて述べる。第4章でその TOP カウンターに用いられる光電子増倍 管について性能測定し、そして最後に第5章で本研究のまとめを行う。

第2章 BELLE実験

2.1 BELLE 実験の物理

2.1.1 小林·益川模型

クォークは6種類ありこれらは2つずつで2重項を形成し次のような3世代から なっている。

$$\binom{u}{d}\binom{c}{s}\binom{t}{b} \tag{2.1}$$

ここでは、u、c、tクォークをアップ系クォーク、d、s、bクォークをダウン系クォー クと呼ぶ。弱い相互作用のうちW⁺またはW⁻ボゾンに媒介される荷電カレント 相互作用のみがクォークの種類(フレーバー)を変えることができる。荷電カレン ト相互作用では、アップ系クォークがダウン系クォークに遷移したりあるいはそ の逆の遷移が起こる。この遷移は主として同一世代内で起こるが、ある確率で別 の世代のクォークにも転換する。これを世代の混合と呼ぶ。これを行列式を用い て表すと

$$d'_i = \sum_i U_{ij} d_j \tag{2.2}$$

となる。ここで、 d_1 =d、 d_2 =s、 d_3 =bである。 U_{ij} はクォークの混合行列で、3行 3列のユニタリー行列、つまり $U^{\dagger}U$ =1である。1973年に小林と益川はクォークが 3世代以上であれば、このユニタリ-行列の中に CP の破れを引き起こす複素位相 が入りうることを示した [1]。結果として、チャームクォークが発見される以前に 最低3世代までの存在を予言したことになり、その後の新しいクォークの発見に より大きな注目を集めた。3世代のこのユニタリ-行列は小林・益川行列と呼ばれ、 その成分は

$$V \equiv \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix}$$
(2.3)

となる。それぞれの要素は添字にあるクォーク間の混合の大きさを表すパラメータで あり、そのクォーク間の遷移を表すパラメータでもある。これを $\lambda = \sin\theta_c(\theta_c: \text{Cabbibo})$ 角) で展開し λ^3 までとった Wolfenstein 表示で表すと

$$V \equiv \begin{pmatrix} 1 - \frac{\lambda^2}{2} & \lambda & A\lambda^3(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1 - \frac{\lambda^2}{2} & A\lambda^2 \\ A\lambda^3(1 - \rho - i\eta) & -A\lambda^2 & 1 \end{pmatrix} + O(\lambda^4)$$
(2.4)

となる。これらのパラメータのうちんとAについては

$$\lambda = 0.221 \pm 0.002 \quad A = 0.839 \pm 0.041 \pm 0.002 \tag{2.5}$$

の値が得られているが、複素成分に関係する残りの ρ 、 η についてはその関係式しかわかっていない。b→u および b→c 遷移より

$$\left| V_{ub} / V_{cb} \right| = 0.08 \pm 0.03$$
 (2.6)

すなわち

$$\sqrt{\rho^2 + \eta^2} = 0.36 \pm 0.14 \tag{2.7}$$

という値が得られている。KM 行列はユニタリ-行列であるから

$$V_{td}V_{tb}^* + V_{cd}V_{cb}^* + V_{ud}V_{ub}^* = 0 (2.8)$$

の関係があり、各々の項は全て複素数なので複素平面上にこれを書くと図のよう な三角形を描く。これをユニタリティー三角形と呼ぶ。ここで、3つの内角はユニ タリ角と呼ばれ、小林・益川行列の成分を用いて

$$\phi_1 \equiv \arg\left(\frac{V_{cd}V_{cb}^*}{V_{td}V_{tb}^*}\right), \quad \phi_2 \equiv \arg\left(\frac{V_{ud}V_{ub}^*}{V_{td}V_{tb}^*}\right), \quad \phi_3 \equiv \arg\left(\frac{V_{cd}V_{cb}^*}{V_{ud}V_{ub}^*}\right)$$
(2.9)

と書ける。このユニタリ角の大きさが CP 非保存の効果の大きさを表している。 図 2.1 の三角形において各辺の長さや各角度の大きさが実験で測定できれば、ρ、 η が決定できる。CP 非保存が KM 理論に従っているならば、実験によって得られた これらの値を使って正しく閉じたユニタリティ三角形が作れるはずである。そう ならなかったときは新しい理論が要求されることになる。BELLE 実験では B 中間 子を用いてユニタリティ三角形の内角及び各辺を独立に測定することにより、ユ ニタリティ三角形を規定して CP 非保存の検証をし、KM 行列の各成分を決定する ことを第一の目標としている。



図 2.1: 小林・益川行列のユニタリティ三角形



図 2.2: B^0_d - $\bar{B^0_d}$ のファインマンダイアグラム

2.1.2 $B^0 \overline{B^0}$ ミキシング

*B*⁰-*B*⁰ 中間子系は、図 2.2 の過程を介して混合する。これを *B*⁰-*B*⁰ ミキシング と言う。この状態の、時間に依存したシュレディンガー方程式は

$$i\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} B^{0} \\ \bar{B}^{0} \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} B^{0} \\ \bar{B}^{0} \end{pmatrix}$$
$$\equiv \left(M - \frac{i}{2}\Gamma \right) \begin{pmatrix} B^{0} \\ \bar{B}^{0} \end{pmatrix}$$
$$\equiv \begin{pmatrix} M_{11} - \frac{i}{2}\Gamma_{11} & M_{12} - \frac{i}{2}\Gamma_{12} \\ M_{21} - \frac{i}{2}\Gamma_{21} & M_{22} - \frac{i}{2}\Gamma_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B^{0} \\ \bar{B}^{0} \end{pmatrix}$$
(2.10)

であり、M、 Γ はそれぞれ質量行列、崩壊行列と呼ばれるエルミート行列である。 よって、 $M_{21}=M_{12}^*$ 、 $\Gamma_{21}=\Gamma_{12}^*A$ であり、 M_{11} 、 M_{22} 、 Γ_{11} 、 Γ_{22} は実数となる。また、 ハミルトニアンに対し CPT 保存

$$\langle B^{0}|H|B^{0}\rangle = \langle B^{0}|(CPT)^{-1}H(CPT)|B^{0}\rangle$$

= $\langle \bar{B^{0}}|H|\bar{B^{0}}\rangle$ (2.11)

を要求すると、 $M_{11}=M_{22}=M$ 、 $\Gamma_{11}=\Gamma_{22}=\Gamma$ が成り立ち、式 2.10 は、

$$H\begin{pmatrix}B^{0}\\\bar{B^{0}}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}M - \frac{i}{2}\Gamma & M_{12} - \frac{i}{2}\Gamma_{12}\\M_{12}^{*} - \frac{i}{2}\Gamma_{12}^{*} & M - \frac{i}{2}\Gamma\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B^{0}\\\bar{B^{0}}\end{pmatrix}$$
(2.12)

と表される。ここで、対角成分の M、 Γ はそれぞれフレーバーの固有状態である B^0 、 \bar{B}^0 の質量、崩壊幅を表している。また、非対角成分にある M_{12} は、仮想的な な崩壊における B^0 、 \bar{B}^0 の遷移を、 Γ_{12} は B^0 、 \bar{B}^0 共に共通に起こりうる崩壊にお ける B^0 、 \bar{B}^0 の遷移を表している。このハミルトニアンの固有状態が質量の固有 状態である。重い方を M_1 、軽い方を M_2 とすると、それぞれの固有値 E_1 、 E_2 と 固有状態 B_1 、 B_2 は

$$E_{1} = (M - \frac{i}{2}\Gamma) - pq \equiv M_{1} - \frac{i}{2}\Gamma_{1}$$
(2.13)

$$E_2 = (M - \frac{i}{2}\Gamma) + pq \equiv M_2 - \frac{i}{2}\Gamma_2$$
 (2.14)

$$B_1 \rangle = \frac{p}{\sqrt{|p|^2 + |q|^2}} |B^0\rangle - \frac{q}{\sqrt{|p|^2 + |q|^2}} |\bar{B^0}\rangle$$
(2.15)

$$B_2 \rangle = \frac{p}{\sqrt{|p|^2 + |q|^2}} |B^0\rangle + \frac{q}{\sqrt{|p|^2 + |q|^2}} |\bar{B^0}\rangle$$
(2.16)

となる。ただし、

$$p = (M_{12} + \frac{i}{2}\Gamma_{12})^{1/2}$$
(2.17)

$$q = (M_{12}^* - \frac{i}{2}\Gamma_{12}^*)^{1/2}$$
(2.18)

である。

ここで、それぞれの質量に対し

$$M \equiv \frac{M_1 + M_2}{2}, \quad \Delta M \equiv M_1 - M_2$$
 (2.19)

を定義する。また、崩壊幅の違いは実験よりほぼ無視できる。すなわち

$$\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma \tag{2.20}$$

ここで、t=0 で B 0 または \bar{B}^0 であったものの時間発展について考える。t=t 秒 後の状態を $|B^0(t)\rangle$ 、 $|\bar{B}^0(t)\rangle$ とすると

$$|B^{0}(t)\rangle = f_{+}(t)|B^{0}\rangle + \frac{q}{p}f_{-}|\bar{B}^{0}\rangle$$
(2.21)

$$|\bar{B}^{0}(t)\rangle = \frac{p}{q}f_{-}(t)|B^{0}\rangle + f_{+}|\bar{B}^{0}\rangle$$
 (2.22)

$$f_{+} = exp\left\{i\left(M - \frac{\Gamma}{2}\right)t\right\}\cos\left(\frac{1}{2}\Delta Mt\right)$$
(2.23)

$$f_{-} = i \exp\left\{i\left(M - \frac{\Gamma}{2}\right)t\right\} \sin\left(\frac{1}{2}\Delta M t\right)$$
(2.24)

と表せる。

2.1.3 B中間子崩壊における CP 非保存

次に、B 中間子の崩壊でどのように CP の破れを測定するかを示す。今、中性中間子が、ある CP 固有状態 $|f_{cp}\rangle$ に崩壊する場合を考える。そうすると時刻 t=0 で $B^0(\bar{B}^0)$ であった粒子が時刻 t で $|f_{cp}\rangle$ に崩壊した場合の崩壊振幅はそれぞれ

$$\langle f_{cp}|H|B^{0}(t)\rangle = f_{+}(t)\langle f_{cp}|H|B^{0}\rangle + \frac{q}{p}f_{-}(t)\langle f_{cp}|H|\bar{B}^{0}\rangle$$
 (2.25)

$$\langle f_{cp}|H|\bar{B}^{0}(t)\rangle = f_{+}(t)\langle f_{cp}|H|\bar{B}^{0}\rangle + \frac{p}{q}f_{-}(t)\langle f_{cp}|H|B^{0}\rangle$$
(2.26)

である。ここで、CP 非対称度 a_{fcp} を

$$a_{f_{cp}} \equiv \frac{\Gamma(B^0(t) \to f_{cp}) - \Gamma(B^0(t) \to f_{cp})}{\Gamma(B^0(t) \to f_{cp}) + \Gamma(\bar{B^0}(t) \to f_{cp})}$$
(2.27)

と定義する。この $a_{f_{cp}}$ は B^0 が f_{cp} に崩壊する過程と $\bar{B^0}$ が f_{cp} に崩壊する過程の違いを示したものである。つまり、これを求めるためには崩壊点で B^0 、 $\bar{B^0}$ のどちらの状態であったのかの判定が必要である。さらに時間の関数であることから崩壊したときの時間(崩壊の時間差)が必要となる。ここで、 $\langle f_{cp} | \mathbf{H} | B^0 \rangle = \mathbf{A}$ 、 $\langle f_{cp} | \mathbf{H} | \bar{B^0} \rangle = \bar{A}$ として、次のように λ を定義する。

$$\lambda = \frac{q}{p} \frac{A}{A} \tag{2.28}$$

すると式2.25、式2.26は

$$\langle f_{cp}|H|B^{0}(t)\rangle = A(f_{+}(t) + \lambda f_{-}(t))$$
 (2.29)

$$\langle f_{cp}|H|\bar{B}^0(t)\rangle = \frac{p}{q}A(f_-(t) + \lambda f_+(t))$$
(2.30)

となり、最終的には時間に依存した非対称性を表す式

$$a_{f_{cp}} = \frac{(1 - |\lambda|^2)cos(\Delta Mt) - 2Im\lambda sin(\Delta Mt)}{1 + |\lambda|^2}$$
(2.31)

が求まる。この式を時間- ∞ から ∞ の範囲で積分すると0になってしまうことから、 $a_{f_{cp}}$ を測定するときに時刻 t を測ることは非常に重要である。また、今 B_d の場合を考えており、2つの質量固有状態の差は無視しているので

$$\frac{q}{p} = \frac{V_{tb}^* V_{td}}{V_{tb} V_{td}^*} = exp(-2i\phi_M)$$
(2.32)

である。ここで、2 ϕ_M は図 2.2 の KM 位相であり、 B_d のとき $\phi_M = \phi_1$ である。もし、直接的 CP 非対称が存在しない崩壊モードならば、全ての振幅は同じ KM 位相 (ϕ_D) に依存するため、 $|A/\bar{A}|=1$ となる。故に、式 (2.31) は、

$$a_{f_{cp}} = \mp Im\lambda sin(\Delta Mt)$$

= $\pm sin2(\phi_M + \phi_D)sin(\Delta Mt)$ (2.33)

と簡潔に表せる。符合は終状態 f_{cp} の CP 固有値に相当する。つまり、適当な終状 態を選び $a_{f_{cp}}$ を測定すればユニタリ-角を決定することができる。例えば、 f_{cp} に J ψ/K_s を選べば、 $\phi_D=0$ より $a_{f_{cp}}$ の測定で ϕ_1 を決定することができ、同様に $\pi^+\pi^-$ を選べば ϕ_2 、 D^0 K を選べば ϕ_3 を決定できる。

2.2 BELLE 実験における検出器

BELLE検出器では、電子・陽電子の衝突によって生成された様々な粒子の崩壊 点及び粒子の種類を測定する。効率よく CP の破れを検出するために、検出器には 以下の条件がある。 1. B 中間子の崩壊点 (バーテックス) を少なくとも平均崩壊長の 1/2 よりも良い 精度で測定すること。

2. π^{\pm} 、 K^{\pm} 、 e^{\pm} 、 μ^{\pm} といった多岐にわたる終状態の荷電粒子の運動量を少な くとも 0.5 %の分解能で測定し、かつその種類を正しく判別する識別能力を持つこ と。

3. π⁰、γを伴う崩壊をした B 中間子を再構成するための高いエネルギー分解能 と良好な位置分解能を持ったカロリメータを持つこと。

4. 効率よく興味ある事象を選別して取り込むトリガーと高速のデータ収集システムを持つこと。

衝突ビーム実験、とりわけBファクトリーの精密実験では、あらゆる種類の粒子を検出できる汎用型検出器が要求される。BELLE実験における検出器では、それぞれの目的を担った検出器が層構造になって、全体の検出器システムを成している。

それぞれの目的とそれを果たす検出器をビームパイプに近いものから順に表 2.1 に 示す。

目的	検出器		
B 中間子崩壊点の検出	シリコンバーテックス検出器 (SVD)		
荷電粒子の飛跡・運動量測定	中央ドリフトチェンバー (CDC)		
e/π/K 粒子識別	中央ドリフトチェンバー (CDC)		
	エアロジェルチェレンコフカウンター (ACC)		
	飛行時間測定器 (TOF)		
γエネルギー測定	CsI 電磁カロリメータ		
K_L 粒子と μ 粒子の検出	K_L/μ 検出器(KLM)		

表 2.1: 各検出器の目的

BELLE検出器の全体図と各検出器の配置を図2.3、図2.4に示す。非対称エネル ギーでの衝突実験であるので、検出器も衝突点 (IP) に対し非対称に作られる。



図 2.3: BELLE 検出器の全体像



図 2.4: 各検出器の配置

2.3 BELLE検出器による粒子識別

2.3.1 粒子識別の重要性

前述したように、BELLE 実験において CP の破れを測定するためにはその検出 対象とされる崩壊が B^0 から生じたのか \bar{B}^0 から生じたのかを知る必要がある。例 えば J/ ψ K_s を見つけた場合、その親粒子が B^0 なのか \bar{B}^0 なのかを知らなければ 原理的に CP の破れは測定できない。一般に親粒子が B^0 かを同定すること を「フレーバータギング」と呼ぶが、これは J/ ψ K_sに崩壊した B 中間子に付随す るもう片方が、 B^0 だったのか \bar{B}^0 だったのかを同定することによって達成される。 もし付随した B 中間子が \bar{B}^0 (bū) 中間子だった場合、b クォークは普通 b→c→s と いうように崩壊することから s クォークを含んだ中間子、即ち K⁻ 中間子を含む 確率が高くなる。従って J/ ψ K_s 以外の粒子に K⁻ 中間子が含まれているか K⁺ 中 間子が含まれているかを調べることにより付随した B 中間子が \bar{B}^0 だったのか B^0 だったのか、ひいては J/ ψ K_s に崩壊したのが \bar{B}^0 だったのか B^0 だったのかが予想 できる。シュミレーションの結果、この方法によるフレーバータギングが現在の ところもっとも有効であることがわかっている。従ってここで、検出された粒子 の π/K の識別が重要になってくるのである。

また、ユニタリ角 ϕ_2 を測定するのに有効な崩壊モードとして $B \to \pi \pi$ があること を述べたが、同程度の崩壊確率で $B \to K \pi$ も発生する。従って後者のバックグラウ ンドを落とす際にも π/K の識別が重要になってくる。その他にも ϕ_3 の測定に有効 な $B \to DK$ に対する $B \to D \pi$ など、BELLE 実験において π/K の識別は必要不可欠 であることがわかる。

図 2.5 に B 中間子の崩壊で生じた K^{\pm} 中間子の運動量分布を示す。図からわかる ようにほとんどの K 中間子は 1.5GeV/c 以下の運動量領域に分布しているためフ レーバータギングにおいては 1.5GeV/c まで正しく π/K の識別が行われることが 要求される。また、図 2.6 にて B→ $\pi\pi$ の π 中間子の運動量と実験室系の角度の関 係を示した。 θ =30 度以下の前方領域では π 中間子は 3.5GeV/c 程度の高い運動量 を持つ。従って、 ϕ_2 の測定においては 3.5GeV/c まで正しく π/K の識別が行われ ることが要求される。現在は TOF、ACC、CDC による dE/dx の情報からこの識 別は行われている。

以下では、実際に用いられている π/K の識別のための装置について説明する。 一般に粒子の識別はその質量 m を測定することによって達成される。質量 m は運 動量 p と速度 β を用いて

$$m = \sqrt{(1/\beta)^2 - 1} \cdot p \tag{2.34}$$

で表される。運動量 p が CDC で測定された飛跡の曲率半径より求めることができ るので、粒子識別の実際の作業は、βの決定ということになる。



図 2.5: フレーバータギングに用いられる K の運動量分布 (シミュレーション)



図 2.6: $B \rightarrow \pi \pi$ からの π の実験室系での運動量と角度の関係 (シミュレーション)。 前方方向にブーストされているために、前方に高運動量の π が出る。

2.3.2 飛行時間差測定器

およそ1.2GeV/c以下の低い運動量領域で有効なのがこの飛行時間差測定器(TOF) である。これは、距離Lの間におかれた2本のシンチレーションカウンターにより、粒子がLを走るのにかかった時間tを測定し、次式より粒子の速度βを求める ものである。

$$V = \frac{L}{t}, \quad \beta = \frac{V}{c} \tag{2.35}$$

つまり、TOFにおいては、 π/K の時間差を測ることが粒子の識別をもたらす。図 2.7 に運動量に対する π/K の飛行時間差を示す。



図 2.7: 運動量に対する π/K の飛行時間差

2.3.3 dE/dx

CDCにおいて、エネルギー損失(dE/dx)の測定により粒子識別を行うのがdE/dx 法である。荷電粒子が物質中で電荷損失により失うエネルギーは、単位長さ当たり

$$-\frac{dE}{dx} = Kz^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left\{ ln\left(\frac{\sqrt{2m_e\beta^2 \gamma^2 E_{max}}}{I}\right) - \frac{\beta^2}{2} - \frac{\delta}{2} \right\}$$
(2.36)

のように β の関数として表すことができる。ここで、Kは比例定数 (0.307MeV $g^{-1}cm^2$)、 z は入射粒子の電荷、Z は媒質の原子番号、A はその質量数、I は物質のイオン化 ポテンシャル、 E_{max} は測定可能運動量の最大値、最後の項は密度効果による補正 項である。dE/dxによる粒子識別とは、CDC 中のガスでのエネルギー損失量を測定することにより β を決定することである。BELLE 実験における CDC では π/K のエネルギー損失の差を $\delta E/E=5$ %の分解能で測定可能である。この方法の有効な運動量領域は1GeV/c以下及び2GeV/c以上となっている。図 2.8 に CDC における運動量に対する π/K のエネルギー損失の違いを示す。



図 2.8: 運動量に対する π/K のエネルギー損失の違い。CDC ではこの差を5%の 精度で測定できる

2.3.4 ACCを含むチェレンコフカウンター

チェレンコフカウンターはその名の通りチェレンコフ光を利用するものである。 チェレンコフ光は荷電粒子が屈折率 n の媒質中を、その中での光の速度 c/n より 速い速度 (v= β c)、すなわち v > c/n で通過する場合に放射される電磁輻射である。 これは超音速で動く物体により音波の衝撃波が発生するのと同様に球状ホイヘン ス波面として形成される。図 2.9 にみられるように、ある時間 Δ t に対してこの波 面は (c/n) Δ t まで伝播し、一方粒子の方は距離 v Δ t(= β c Δ t) だけ進む。この 2 つ の進行距離の関係より、チェレンコフ光の伝播方向 θ_c は、

$$\cos\theta_c = \frac{(c/n)\Delta t}{v\Delta t} = \frac{1}{\beta n} \le 1 \tag{2.37}$$

で与えられる。このことよりチェレンコフ光は $\beta > 1/n$ の条件が満たされたときのみ放射されることがわかる。これより閾値速度及び閾値運動量は、

$$\beta_{th} = \frac{1}{n} \tag{2.38}$$

$$p_{th} = \frac{m\beta_{th}c}{\sqrt{1 - \beta_{th}^2}} = \frac{mc}{\sqrt{n^2 - 1}}$$
(2.39)

となる。また、発生するチェレンコフフォトンの数は、

$$N = 2\pi\alpha L \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sin^2\theta_c / \lambda^2 \cdot d\lambda \tag{2.40}$$

で与えられる [2]。ここで、N は発生するフォトン数、 α は微細構造定数、L は粒子が通過する媒質の厚さ (cm)、 λ はフォトンの波長を表す。光電子増倍管の感度領域 (400nm~600nm) で、媒質 1cm あたりを通過した粒子により発生するフォトン数は、媒質の屈折率を 1.010、 β =1 の粒子では 7.5 個程度である。



团 2.9:

このチェレンコフ光を利用した粒子識別装置は以下の2つに大別される。

(1) 閾値型のチェレンコフカウンター

(2) リングイメージ型チェレンコフカウンター

(1) は、BELLE 実験でも用いられている ACC(エアロジェルチェレンコフカウ ンター)のようなタイプである。閾値型は式 2.38、式 2.39 からチェレンコフ輻射体 の屈折率を適切に選ぶことでπでは発光するがKでは発光しないような値に調整 し、チェレンコフ光の有無でその識別を行う。ACC は輻射体としてシリカエアロ ジェルがもちいられており、主に 1.2GeV/c 以上の高い運動量領域のπ/K 識別を 目的としている。n の値としては 1.010~1.020 のものを用いている。

それに対し (2) は n~1.5 程度の屈折率の大きい透明な物質を使い、 π/K 共にチェレンコフ光を放出するようにしたもので、それをスクリーンに投影し、投影されたイメージパターンからチェレンコフ角 θ_c を計算し、式 2.37 から速度 β を知る装置である。

閾値型のチェレンコフカウンターがON/OFF 信号であるのに対してリングイメージ型は積極的にβを測定するものであるので、一般に粒子識別の性能は後者の方が勝っている。しかし、精度良く位置を測定できる光検出器の開発はなかなか容易ではない。そこで BELLE 実験ではこのような閾値型のチェレンコフカウンターを配置してきた。

BELLE実験においては以上に述べたような異なった運動量領域で識別を可能としている粒子識別装置を組合わせて使うことででπ/Kの識別を行っている。次章ではACCのアップグレードを考えて提案された、TOPカウンターについて述べる。

第3章 TOPカウンター

3.1 TOP カウンターの原理

TOP(Time Of Propagation) カウンターは、荷電粒子が輻射体内に入射した際に 放出するチェレンコフ光が、輻射体内をその放出角 θ_c を保存したまま伝播するこ とを利用して伝播時間 (TOP) とその水平放出角を測定し、粒子のトラッキング情 報とあわせることにより粒子を識別するチェレンコフカウンターである。

チェレンコフ光の放射において、座標系を図 3.1 のようにとる。チェレンコフ光 の放出角 θ_c は、フォトンのxz平面への射影とz軸の成す角 Φ と、yz平面への射影 とy軸の成す角 Θ の2つの情報に置き換えられる。後に述べるがTOPカウンター にはフォーカシングミラーが用いられており、角度 Φ に対応した読みだし位置に 集光するようになっている。また、フォトンの光路は Θ により決定できることか ら、逆にいえば読み出し位置(角度 Φ)と伝播時間(TOP)よりこの2つの角度情報 を得ることができ、チェレンコフ角を求めることができる。

TOP はフォトンのベクトル (q_x,q_y,q_z) を用いて

$$TOP = \left(\frac{L}{c/n(\lambda)}\right) \left(\frac{1}{q_z}\right) \tag{3.1}$$

と書ける [3]。ここで、L は伝播距離、c は真空中の光速度、n(λ) は光子の波長に よる屈折率を表す。これからわかるように、TOP はフォトンの z 軸方向の運動ベ クトルにしかよらない。また、フォトンの運動ベクトルは粒子の入射角 (θ_{inc},ϕ_{inc}) を用いて、

$$q_x = q'_x \cos\theta_{inc} \cos\phi_{inc} - q'_y \sin\phi_{inc} + q'_z \sin\theta_{inc} \cos\phi_{inc}$$
(3.2)

$$q_y = q'_x cos\theta_{inc} sin\phi_{inc} + q'_y cos\phi_{inc} + q'_z sin\theta_{inc} sin\phi_{inc}$$
(3.3)

$$q_z = -q'_x sin\theta_{inc} + q'_z dos\theta_{inc} \tag{3.4}$$

と書ける。ここで、 $q_{x'y'z'}$ は入射粒子の方向をz'軸とした座標系でのフォトンの運動ベクトルであり、これはチェレンコフ光の放射角 θ_c とz'軸の方位角 ϕ を用いて

$$q_x = \sin\theta_c \cos\phi_c \tag{3.5}$$

$$q_y = \sin\theta_c \sin\phi_c \tag{3.6}$$



図 3.1: 座標系及び角度の定義

$$q_z = \cos\theta_c \tag{3.7}$$

と書ける。また、Θ、Φを用いて、

$$\Phi = \arctan\left(\frac{q_x}{q_z}\right), \quad \Theta = \arctan\left(\frac{q_y}{q_z}\right) \tag{3.8}$$

の関係が成り立つ。

図 3.2 に上式から計算した、運動量 3GeV/c、伝播距離 2m、垂直入射 ($\theta_{inc}=\phi_{inc}=90$ 度) の場合の π/K の (TOP, Φ) 分布を示す。イメージの違いがはっきり現れている。

3.2 TOP カウンターの構造

TOP カウンターは主に3つの部分から成っている。TOP カウンターの全体像を図3.3に示す。また、以下にそれぞれの部分の構造を示す。

ラジエーターバー

チェレンコフ輻射体として、幅 60mm、厚さ 20mm、長さ 3150mm のクォーツ バーを用いている。発生したチェレンコフ光の角度を保存しながら反射する必要



図 3.2: TOP によるチェレンコフイメージ。 π/K の間で約 130ps 程度の差がみら れる。



図 3.3: TOP カウンターの概略図

があるので、クォーツの表面精度が問題になるが、平坦度 5µm 以下、平行度 5µm 以下で、この精度であれば問題はないことがわかっている。

フォーカシングミラー

 $\Phi \rightarrow x \ge 100$ として読み出す。図 3.4 にあるようにクォーツバーから抜け出したフォトンは、その角度 Φ に対応した読みだし位置 x に集光される。この読み出し位置 xから Φ を求める。フォーカシングミラーにはラジエーターバーと同じ材質であるクォーツを用いる。ミラーのサイズは約 300×115mm² であり、アルミを蒸着した曲率半径 250mm の 2 つの円弧面により集光を行う。このミラーの角度分解能は $\Delta \Phi = 0.5$ (deg) であり、最大許容角度は $|\Phi| \le 45$ である。



図 3.4: フォーカシングミラー内での集光の様子。角度の違う光に対しそれぞれ異 なった位置に集光している。

光電子増倍管

光電子増倍管については次章で詳しく述べる

3.3 TOP カウンターの識別能力

3.3.1 \triangle TOP

式 3.1 から π/K の時間差 Δ TOP は以下のように表すことができる。

$$\Delta TOP = \left(\frac{L}{c/n(\lambda)}\right) \left(\frac{1}{q_z^{\pi} - q_z^K}\right)$$

= 4.90(ns) \cdot $\frac{L(m)}{q_z^{\pi} - q_z^K}$ (3.9)

この Δ TOPはLに比例しているので、距離が延びるにつれて時間差も大きくなる。また、TOPが Φ の関数であるためこの場合 Δ TOPも Φ の関数となる。 図 3.5に伝播距離Lに対する Δ TOP分布を示す。Lと共に増大することがわかる。 また、図 3.6に入射粒子の運動量pに対する分布を示す。pが大きくなると $\Delta \theta_c$ が 小さくなるために時間差は小さくなる。

実際には、この TOP に粒子生成点からカウンターまでの TOF の効果を加えて Δ (TOP+TOF) として用いる。TOF の効果を入れることで時間差はさらに大きく なる。これは TOF において必ず $TOF^{K} > TOF^{\pi}$ となっているためである。

3.3.2 不定性

TOP カウンターにおける時間分解能の不定性には主なものとして以下のものがある。

- a トラッキング情報 ($\theta_{inc}, \phi_{inc}, L$) の精度によるもの。
- b CDCによる運動量、位置の測定精度からくるもの。
- c 屈折率の波長依存性のためクォーツの屈折率が拡がりを持つもの。
- d クォーツの厚みに起因する粒子の飛行時間の拡がりによるもの。
- e 集光を行う際のクォーツの幅による収差からくるもの。

f 光電子増倍管の時間分解能。

a は入射角及び Φ により若干異なるが 10ps~20ps と小さい。b と d は θ_{inc} が変 化してもほぼ変わらずに小さく、それぞれ 1.0ps、20ps 以下程度となる。c は θ_{inc} によって 10ps から 100ps まで大きく変化する。最も大きいのはミラーと光電子増 倍管に起因する e と f である。特に e は Φ の大きい領域において急激に増大する。 図 3.7 に θ_{inc} を変えた場合の TOP の時間分解能 σ_{TOP} と、この不定性の様子を示 す。これらは全て伝播距離 L=2m、運動量 p=4GeV/c の場合の結果である。 σ_{TOP} は θ_{inc} によらず Φ の大きな領域で大きくなっている。なお、光電子増倍管の時間 分解能は 75ps と仮定している。

3.3.3 識別能力

粒子識別能力はTOFの効果まで考えて以下のように定義できる。

$$S_0 = \sqrt{\left\{\sum_i \left(\frac{\delta(t_{TOP} + t_{TOF})_i^{K-\pi}}{(\sigma_T)_i}\right)^2\right\}}$$
(3.10)

TOP カウンターにおいて発生するチェレンコフ光子数は N=30 個と想定できるため、伝播距離 L=2m、運動量 p=4GeV/c、 θ_{inc} =90 としたときの π/K の分離能力は、 S_0 =6 と計算でき、非常に優れた粒子識別能力があることがわかる。また、BELLE検出器を想定した場合に期待できる運動量領域に対する粒子識別能力を図 3.8 に示す。



図 3.5: 伝播距離 L の変化に対する Δ TOP の様子。L に対して Δ TOP が比例して いる。また、 Φ が大きくなるにつれて Δ TOP は大きくなる。



図 3.6: 運動量 p の変化に対する Δ TOP の様子。p が大きくなるにつれて $\Delta \theta_c$ が小 さくなるため、 Δ TOP は小さくなる。



図 3.7: 入射角度を変えた場合のシングルフォトンにおける TOP の時間分解能(図 の total) 及び本文中における TOP カウンターの不定性 a、c、e、f の様子。



図 3.8: シュミレーションにおける TOP の π/K 識別能力。いままでの BELLE 検 出器に比べ、全てでこれを上回っている。TOP カウンターは非常に有効であると いえる。

第4章 光電子增倍管

4.1 TOP カウンターに用いる光電子増倍管

4.1.1 要求される性能

TOP カウンターには、光を検出するために光電子増陪管が用いられる。この光 電子増倍管には以下の条件が要求される。

- (1) シングルフォトンが検出できる。
- (2) 位置の分解能が 1mm 以下である。
- (3) 時間分解能 σ が 100ps 以下である。
- (4) 磁場下において稼働可能である。(コライダー実験で用いる場合のみ)

本研究ではマルチアノード光電子増倍管として浜松ホトニクス社製のR5900-U-00-L16を使用し、非常に良い時間分解能を要求する TOP カウンターに用いるのに適しているかを検証した。尚、この光電子増倍管は磁場下で稼働するようには設計されていないが、磁場のない初期の研究においては最適であると思われる。

4.1.2 構造と特性

光電面

この光電子増倍管は、16mm×16mmの光電面を持ち、それは各々0.8mm×16mm の16のチャンネルに1mmピッチで分割されている。図4.1に概略図を示す。 光電面には光電効果を起こして光電子を放出させる働きがあるため、材質として 仕事関数の低いアルカリ金属を主成分とする化合物半導体が使用される。この光 電子増倍管ではバイアルカリが使用されている。



図 4.1: 光電面



図 4.2: ダイノードの概略図

ダイノード

光電面に入射した光はそこで光電効果を起こして光電子を放出する。放出され た電子はかけられている電場によってダイノードに導かれ、2次電子の放出を繰り 返すことにより増倍され検出される。この光電子増倍管は、ダイノードで仕切る ことによってマルチアノードの読み出しを可能にした。概略図を図4.2に示す。電 極は非常に薄く精密に積み重ねてあるので、位置検出に適し、速い時間特性が得 られる。ダイノードの段数は10段となっている。

量子効率

入射した光が光電効果を起こして光電子に変換されるとき、その変換効率を表 したものが量子効率(Quantum Efficiency:QE)である。量子効率は光電面から出 る光電子数を入射光子数で割った値で定義され、普通パーセントで表される。こ の光電子増倍管では、図 4.3 のように光の波長 400nm でおよそ 25 %となっている [4]。

パルスの立ち上がり時間

パルス光を光電子増倍管に入射したときに、その出力波形がどれだけ忠実に入 射光を再現しているかを示すものが時間応答特性であるが、その中でもパルス光 を入射したときに出力信号がピーク値の10%から90%まで変化する時間のこと を立ち上がり時間という。この光電子増倍管においては、図4.4に示すように、シ ングルフォトンでのパルスの立ち上がりは0.6nsと非常に速い。



図 4.3: 光電子増倍管の量子効率。破線が量子効率 (%)、実線が陰極放射感度 (mV/W)を表している。



図 4.4: パルスの立ち上がり時間。横軸が 2ns/div、縦軸が 20mV/div。

4.2 測定装置

データ収集のブロックダイアグラムを図4.5に示す。光源として、浜松ホトニク ス社のピコ秒ライトパルサー PLP-01を用いた。波長領域は410nm で、先ほどの 量子効率のピークにほぼ一致している。レーザーパルスは1kHzに固定した。ADC のゲートと TDC のスタートはこのレーザーのトリガーからゲートジェネレータ により作られる。ゲート幅は150ns とした。また、光電子増倍管は移動可能なス テージ (Nikon 社製)の上にのせてあり、1µmの精度でなめらかに移動することが できる。光電子増倍管からの信号はまず最初にアンプで増幅される。ゲインは10 倍であるが、後にケーブルも含めた測定系の増幅率として求める。その後信号は 2つに分けられ、片方がそのまま ADC へ、もう片方がディスクリミネータを介し て TDC に送られる。ディスクリミネータの閾値は30mV とした。シングルフォト ンによるパルス波高値のおよそ1/3の値である。

また、光電子増倍管は余計な光を入れないために暗箱内に設置している。図 4.6 にその様子を示す。レーザーからの光は ND フィルターを通した後、長さ 1m のオ プティカルガラスファイバー (ϕ 50 μ m) で導いて光電子増倍管面に接するようにす る。また、先ほど述べたように光電子増倍管はステージ上を移動できる。



図 4.5: データ収集系のブロックダイアグラム



図 4.6: 暗箱内の様子

4.3 測定準備

4.3.1 ADCとTDCの較正

ADC の電荷量と ADC カウント数との関係と、TDC の時間差と TDC カウント 数との関係をそれぞれ図 4.7 に示す。非常に良い比例関係にあることがわかった。 また、マルチアノード光電子増倍管の全 16 チャンネルの較正結果を表 4.1 に示す。



図 4.7: TDC と ADC の較正結果。 左図が TDC、 右図が ADC であり、 チャンネル 8 のみ示す。

channel	ADC	TDC	channel	ADC	TDC
1	3.20×10^{-2}	49.9	9	3.17×10^{-2}	45.7
2	3.20×10^{-2}	49.9	10	3.54×10^{-2}	45.7
3	3.23×10^{-2}	50.1	11	3.26×10^{-2}	45.4
4	3.21×10^{-2}	49.9	12	3.17×10^{-2}	46.0
5	3.19×10^{-2}	49.8	13	3.31×10^{-2}	46.6
6	3.20×10^{-2}	49.9	14	3.27×10^{-2}	46.1
7	3.24×10^{-2}	49.8	15	3.27×10^{-2}	45.9
8	3.20×10^{-2}	50.1	16	3.28×10^{-2}	45.8

表 4.1: ADC、TDC の全チャンネルにおける較正結果。ADC は pC/counts、TDC は ps/counts である。

4.3.2 ノイズの評価

光電面やダイノードに使用される材料は非常に仕事関数が低いため室温でも熱 電子を放出してしまい、これがダイノードで増幅されて出力される。このシング ルカウントレートを評価する。HVを800Vかけ、光電子増倍管からのノイズのう ちディスクリミネータの閾値を越えて出力されたものをスケーラでカウントした ところ、チャンネル8においては100秒で7800個ほど(78Hz)であり、全チャンネ ルの平均でも100Hzであった。また、それぞれのチャンネルにおけるノイズとHV の関係を図4.8に示す。チャンネル15、16が他に比べて2倍程度多い。 これが偶発的に本物のシグナルに混じって計測されてしまう確率は、本実験では トリガーが1kHzでゲート幅が150nsとしているので、HV800、チャンネル8にお いては

$$\frac{150 \times 10^{-9} s \times 1kHz \times 78Hz}{1kHz} \times 100 = 0.00117\%$$
(4.1)

となり、100000イベントとった際に、およそ1イベントしかこのノイズが混じっ てこない。ノイズの多いチャンネル15、16でも、100000イベント中に5イベント ほどであるので、このノイズは今回の実験には影響を与えないことがわかった。

4.3.3 測定系の増幅率

ここでは、アンプでの増幅率、光電増倍管からのケーブルや測定機器間でのケー ブルによる電荷損失などによる測定系の増幅率を求める。測定方法は、光電子増倍 管の出力パルスの代わりに矩形波信号を測定系に入力し、入力前後で電荷量の比 をとることで増幅率とした。入力した矩形波は、幅100ns、波高値80mVとした。 表4.2 にそれぞれのチャンネルの増幅率を示す。

channel	channel 增幅率		増幅率
1	7.4	9	7.5
2	7.5	10	7.6
3	7.4	11	7.4
4	7.3	12	7.2
5	7.4	13	7.4
6	7.5	14	7.5
7	7.4	15	7.5
8	7.6	16	7.5

表 4.2: 各チャンネルにおける測定系の増幅率。



図 4.8: HV を変化させた場合の各チャンネルにおけるノイズ。



4.4 測定結果

4.4.1 シングルフォトン光の決定

ND フィルターを用いて入射光量を調節した場合の、光電子増倍管のチャンネル 8における ADC 分布を測定した。減光していった際に、シングルフォトン相当光 によるイベントのみになったところから ADC 分布の平均は変わらなくなるはずで ある。用いた ND フィルターは光量を 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/400 に設定できる。



図 4.9: フィルターを用いて光量を調節した際の、チャンネル8における ADC の 変化。



図 4.10: 左図 ADC の平均の変化。 右図 計数率の変化。計数率は ND4 から ND64 までを示した。

次にそれぞれのフィルターを用いた場合の計数率を計測した。計数率は光電子増 倍管からの信号とレーザートリガーのコインシデンスをとったものをスケーラー で測ることにより計測できる。通常は、計数率が8%のとき有効なイベントのう ちおよそ96%がシングルフォトンによるイベントであるといえる。(付録A参照)

これらより、ADCの平均はND16からほぼ一定となり、計数率はND16で7.5%ほどとなっているため、今回はフィルターをND16に設定し、実験を行った。

4.4.2 位置の分解能

光電子増倍管をのせているステージを100µm 間隔でスライドさせて、シングル フォトン相当光を各チャンネルに入射した結果を図4.11に示す。カウントトレー トは16チャンネル間でほぼ一様であった。この図から、この光電子増倍管は1mm の精度で位置の読み出しが可能であることがわかる。また、各チャンネルの波形 をガウシアンでフィッティングして、各チャンネルのσを求め、図4.12に示した。



図 4.11: 光電子増倍管の位置分解能。



図 4.12: 各チャンネルのσのばらつき

4.4.3 時間分解能

図4.13にチャンネル8のみにシングルフォトン相当光を照射したときのTDCと ADC vs TDCの分布を示す。TDC分布の750カウント辺りにピークがあり、これ がシングルフォトンによるイベントである。この分布は、ガウス分布ではなく後 ろにテールを引いた非対称な分布の形をしているが、これはタイムウォークによ るものである。また、ADC vs TDC分布において、TDCカウントで30カウント ほど本来のシグナルより遅いものが存在する。これは光電面からでた光電子が第 ーダイノードまで至った際に弾性散乱を起こして跳ね返り、再び第一ダイノード まで至るものである。このアフターパルスは本来のシグナルに対して1%ほどで あった。

タイムウォークの補正

光電子増倍管からの信号はディスクリミネータを介してTDCに送られる。ディ スクリミネータはある閾値を越えたシグナルに対し矩形波を出力するが、ディス クリミネータの閾値は常に一定であるため、同じ走行時間であるイベントでもパ ルスの波高が小さい場合は大きい場合に比べてディスクリミネータからの信号は 遅れてしまう。そのためTDCの分布は後ろにテールを引く形となる。時間分解能 を求める際にはこのタイムウォークを補正しなければならない。一般にADCと TDCの間には以下のような関係がある。

$$TDC = \frac{k}{\sqrt{ADC}} + t_0 \tag{4.2}$$

ここで、k、t₀は定数である。

この関数を用いて、図 4.13 の ADC vs TDC 分布をフィッティングし、この曲線と 各データの TDC カウントがどれだけ離れているかをプロットしたものを図 4.14 に 示す。おおよそ対称な分布になっていることがわかる。

時間分解能の測定

図 4.14 の分布をガウシアンでフィットすることにより時間分解能を求めること ができる。

これより、HV を 800V かけたときの時間分解能 σ は 92ps であることがわかった。要求される時間分解能 $\sigma < 100$ ps を満たしている。

同様にして HV を 700V、850V、900V にかえて時間分解能を測定し、時間分解



図 4.13: チャンネル8における 上図: TDC 分布 下図: ADC vs TDC 分布



図 4.14: タイムウォークを補正した TDC 分布。ADC vs TDC 分布のフィッティン グに用いた曲線からどれだけ離れているかという分布になっている。

能のHV依存性を調べた。それぞれの時間分解能は123ps、84ps、78.5psであった。 HVを上げると時間分解能が良くなっていくことがわかる。

ここまではチャンネル8のみにシングルフォトン相当光を照射した場合につい て調べたが、時間分解能が各チャンネル間でどれくらいばらつきを持つかを調べ ることも重要である。そこで、光電子増倍管をのせているステージを移動させて 各チャンネルにシングルフォトン相当光を照射し、チャンネル8の場合と同様に して各チャンネルの時間分解能を求め、図4.15にプロットした。時間分解能は各 チャンネル間で良くそろっている。しかし、全チャンネルを見た場合、HVが800V の場合は時間分解能が100psを越えるチャンネルがあるが、図に示されるように、 900Vにおいては全てのチャンネルで90ps以下となっている。このことから、実 際にはかける HV は800V よりも900V にしたほうが良いであろう。



図 4.15: 各チャンネルの時間分解能のばらつき。黒丸がHV800で、白丸がHV900。

4.4.4 増幅率

ADC 分布のピーク値の電荷量から電流増幅率 (Gain) を求める。電流増幅率 G_0 は、ADC 分布のピーク値を Q、測定系の増幅率を A とすると、

$$G_0 = Q/Ae \tag{4.3}$$

と表せる。ここで、e は素電荷 (1.6×10⁻¹⁹[c]) である。

チャンネル8のみにシングルフォトン相当光を照射し、HV を 700、800、850、 900V と変えた場合の ADC 分布を図 4.16 に示す。この分布をガウシアンでフィット してピーク値を求め、上式から増幅率を計算すると、HV が 900V で *G*₀=2.36×10⁶ であった。

また、このようにして求めた各 HV における増幅率から、増幅率の HV 依存性を 図 4.17 に示す。非常に良い比例関係にあることがわかる。



図 4.16: HV を変えた場合の、チャンネル8における ADC 分布の変化



図 4.17: 電流増幅率の HV 依存性

次に、各チャンネル間における電流増幅率のばらつきを調べた。図4.18に示し たように、大きなばらつきはないが端のチャンネルで多少増幅率が落ちる。HVを 800Vと900Vにして測定したが、分布はHVにかかわらず同じであるので、この 光電子増倍管において端のチャンネルは多少電流増幅率が落ちることがわかる。



図 4.18: 各チャンネル間の増幅率のばらつき。黒丸が HV800、白丸が HV900 である。

また、各ダイノードの2次電子放出率 δ は、段間電圧をEとしたとき δ =A· E^{α} で表せる。A は定数、 α はダイノードの形・材質によって決まる値である。よってN 段のダイノードを持つ光電子増倍管の増幅率は印可電圧をVとして次のようにも表せる。

$$G = (A \cdot E^{\alpha})^N \simeq \left\{ A \left(\frac{V}{N+1} \right)^{\alpha} \right\}^N = K V^{\alpha \cdot N}$$
(4.4)

ここで、この光電子増倍管における α·N、K の値を求める。式 4.5 の両辺の対数を とると

$$\log G = a + b \cdot \log V \tag{4.5}$$

となる。ここで、 $a=\log K$ 、 $b=\alpha$ ·N である。そこで、各チャンネルの増幅率の対数と HV の対数の関係をフィッティングすることにより (図 4.19)、 $\log K \ge \alpha$ ·N の値を求めることができる。その結果を表 4.3 にまとめた。

チャンネル	$\alpha \cdot N$	log K	チャンネル	$\alpha \cdot N$	log K
1	7.462	-15.66	9	4.202	-6.007
2	5.022	-8.439	10	4.951	-8.232
3	5.604	-10.17	11	4.839	-7.929
4	5.583	-10.14	12	5.237	-9.056
5	5.558	-10.05	13	4.313	-6.301
6	4.903	-8.102	14	6.214	-12.01
7	5.784	-10.74	15	7.068	-14.51
8	4.928	-9.185	16	7.381	-15.49

表 4.3 : 各チャンネルの α·N 及び K



図 4.19: 各チャンネルの増幅率の対数とHVの対数の関係



4.4.5 クロストークの評価

チャンネル8のみにフォトンを照射した場合に、チャンネル8と同時に他のチャンネルにもシグナルが誘起される場合がある。これをクロストークと呼ぶ。光量を変化させて、このクロストークをカウントした結果を表4.4に示す。

ND フィルター	(1)	(2)	(3)	クロストーク(%)
なし	73701	1988	15	2.72
2	44525	619	5	1.40
4	26037	194	1	0.75
8	16377	70	0	0.43
16	7465	8	0	0.1
32	3745	2	0	0.05
64	2578	0	0	0
400	103	0	0	0

表 4.4: クロストークの割合。表中の (1) はチャンネル8のみにヒットがあったもの。(2) はチャンネル8とその他に1つチャンネルがヒットしたもの。(3) はチャン ネル8とその他に2つチャンネルがヒットしたもの。3つ以上ヒットするものはな かった。なお、クロストークの割合は (2)+(3)/(1) から算出している。

また、全チャンネルにおける、シングルフォトン相当光を照射した場合の、クロストークとHVの関係を図4.20に示す。シングルフォトンイベントにおいては、 クロストークはほとんど見られない。

しかし、例えばチャンネル8において、チャンネル8にシングルフォトンを照射し ているのにチャンネル8はヒットせず他のチャンネルがヒットするイベントが、本 来のシグナルに対しておよそ2%ほど(ND16で157イベント)見つかった。このう ち、85%がチャンネル8のとなりのチャンネル7、9からのノイズであった。さら に、このノイズのADC vs TDC分布を図4.21に示す。TDCカウントで2筋見えて おり、ADCカウントはほぼシングルフォトンによる波高値に等しい。また、チャ ンネル7、9にそれぞれシングルフォトンを照射した場合のTDC分布を図4.22に 示す。これらのチャンネルのTDC分布の平均の値と、このノイズが分布している TDCカウントは良くあっている。光電子の反射などが起きた場合は多少なりとも TDCカウントに遅れが見られるはずなので、これは光を入射しているファイバー に拡がりがあるかもしくはフォトンの反射のために、光が隣のチャンネルに当たっ てしまったものと思われる。いずれにせよ、その効果は無視できるほど小さい。



図 4.20: HV を変化させた場合の各チャンネルにおけるクロストーク。





HV(V)



図 4.21: チャンネル8に光を当てたにも関わらず他のチャンネルに入ったもの。 TDC カウントで770と830 あたりに2筋みえる



図 4.22: 上図: チャンネル7に光を当てた場合の TDC 分布。この分布の平均が、 図 4.17の下の筋の TDC カウントに良くあっている。下図: チャンネル9に光を当 てた場合の TDC 分布。こちらは上の筋に良くあっている。

第5章 結論

本研究では、新しいチェレンコフカウンターである TOP カウンターに用いる光電 子増倍管の性能評価を行なってきた。この光電子増倍管において、要求されてい た時間分解能<100ps、位置分解能~1mm、シングルフォトンの検出という条件 を全て満たすことがわかった。表4.5 に HV800 と HV900 についてそれぞれ得られ た値を示した。なお、表中のカッコ内の±は、ばらつきを表す。特に時間分解能 は、印可電圧 900V で全てのチャンネルにおいて 100ps 以下で、平均でも 85ps と 非常に良い値が得られた。また、シングルフォトン照射においてはクロストーク もほぼなく、ノイズもほとんどないことがわかった。今後は、磁場下の稼働を考慮 にいれなければならないだろう。本研究で用いた光電子増倍管は磁場下での稼働 は考慮されていないため、BELLE 実験においてより有効な識別装置として TOP カウンターを用いるためには、新しい光電子増倍管の開発研究が必要だろう。

位置分解能	1mm
*時間分解能(HV800)	$99(\pm 5)$ ps
(HV900)	$85(\pm 4)$ ps
*電流増幅率 (HV800)	$1.27(\pm 0.19) \times 10^{6}$
(HV900)	$2.33(\pm 0.18) \times 10^{6}$
*ノイズ (HV800)	$100(\pm 44)$ Hz
(HV900)	$150(\pm73)$ Hz
*クロストーク (シングルフォトン相当光:HV800)	0.2(±0.06) %
(シングルフォトン相当光:HV900)	$0.35(\pm 0.11)$ %

表 4.5: 表中において、*のついたものは全チャンネルの平均をとって いる。また、カッコ内の±はばらつきを示している。

付録A シングルフォトン相当光

フォトンが光電面に入射したとき、光電効果を起こしてフォトンの数と波長に応じ て光電子を放出するが、何個の光電子が飛び出したのかを直接知ることはできな い。しかし、この時飛び出した光電子はポアソン分布をしていると考えられる。ポ アソン分布は二項分布の極限として知られ、平均値をm、確率変数をxとすると、

$$P(X = x) = \frac{m^x}{x!} exp(-m) \tag{A.1}$$

と表される。つまり、xはある事象で1回に飛び出す光電子数、mを平均の光電子数と考えることができる。

また、信号計数率とは光の入射回数に対する光電子増倍管の出力回数であるの で、信号計数率をRとすると

$$P(X = 0) = \frac{e^{-m} \times m^0}{0!}$$
(A.2)
= 1 - R

である。これより平均光電子数は計数率を使って、

$$P(X = 0) = -lnP(X = 0)$$

= $-ln(1 - R)$ (A.3)

と表される。これより光電子が1個である確率を求めると、

$$P(X=1) = \frac{e^{-m} \times m^1}{1!}$$
(A.4)

となる。同様に、2個、3個...である確率も求めることができる。これより、計数 率と1光電子 (PE) から 4PE までの各光電子数の割合は図 A.1 のようになる。



図 A.1: 計数率と光電子数との関係

付録B データ収集システム

ADCやTDC、ディスクリミネータといったモジュールは、クレートと呼ばれるバ スコネクタ付の電源に挿入され、クレート全体を制御するコントローラモジュー ルにより計算機と接続される。このようなモジュールタイプの計測、制御システ ムを計算機で制御するための規約を CAMAC(Computer Automated Mesurement And Control) という。

東北大学のBELLE実験グループでは、計算機としてPC-98を使用してCAMAC の制御およびデータの収集を行なっていたが、これからの汎用性を考えて、本実 験では計測の前にまず新たな計算機を用意しシステムを構築した。そのOSとし てはPC-Linuxを選び、PC-Linux上でCAMACを制御するデバイスドライバを用 意してそれをインストールし、新たにデータ収集プログラムを作成した。プログ ラム言語はC言語を用いた。また、このプログラムは使用したいADCやTDCの 数、場所、チャンネル数を対話式に指定することができる。

これまでの PC-98 に比べ、ハード的な速度は格段に向上している。また、PC-Linux は各種エディタや、データを処理しプロットするアプリケーションが充実し ているため、データ処理という面でも PC-98 に比べ非常に容易になった。

関連図書

- [1] M.Kobayashi and T.Maskawa, Prog. Theor. Phys. Vol49(1973).
- [2] K. クラインクネヒト著/高橋喜右, 吉城肇 共訳, 粒子線検出器-放射線計測とその応用-
- [3] M.Akatsu et al., 'Time-Of-Propagation Cherenkov counter for particle identification', DPNU-99-08 Mar.9,1999.
- [4] Hamamatsu Photonics K.K PHOTOMULTIPLIER TUBE catalog, 1997.
- [5] M.Yamaga, Master Thesis, Tohoku University, 1998.
- [6] K.Fujimoto, Master Thesis, Nagoya University, 2000.
- [7] K.Tagashira, Master Thesis, Tohoku University, 2000.

本論文の執筆にあたり、多くの方々からの御指導、御協力をいただきました。こ の場を借りて、厚く御礼を申し上げます。